

#### 4. 证明定理3.2.1 中的 (6)~(10)

(6) (上半连续性) 若  $E_n \downarrow$ , 且存在  $n_0 \in \mathbb{N}$  使得  $\mu(E_{n_0}) < +\infty$ , 则  $\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$

证明:  $E_1 \supset E_2 \supset \dots \supset E_n \supset E_{n+1} \dots$  集列  $(E_1 \setminus E_n)$  递增, 由 (5) 可知  $\mu(E_1 \setminus \lim_{n \rightarrow \infty} E_n) =$

$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (E_1 \setminus E_n)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_1 \setminus E_n)$  以上还用到第一章例四中的性质

若  $\mu(E_1) < +\infty$ , 由测度的减性  $\mu(E_1) - \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \mu(E_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$  即得

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) =$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$  因  $E_1$  未必有  $\mu(E_1) < +\infty$ , 故只要在前面步骤中替换  $E_1$  为  $E_{n_0}$  即可.

(7) 若  $E_n \in \mathcal{A}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 则  $\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ .

证明因为,

$\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j \subset E_k$  ( $k = 1, 2, \dots$ ), 故  $\mu\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leq \mu(E_k)$   $\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j$  随着  $k$  的增大而增大,

$k \rightarrow \infty$  时,  $\mu\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k)$

5. 设  $\mu^*$  为  $\mathcal{P}(X)$  上的外测度,  $\mathcal{A}$  为  $X$  上的代数, 证明: 若  $\mu^*$  在  $\mathcal{A}$  上满足有限可加性, 则  $\mu^*$  (在  $\mathcal{A}$  上的限制) 为  $\mathcal{A}$  上的测度.

证明:  $\mu^*$  在  $\mathcal{A}$  上满足可列可加性, 则其为  $\mathcal{A}$  上的测度. 记

$(E_k)$  是  $\mathcal{A}$  中互不相交集成的集列,

$$\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu^*(E_k) \xrightarrow{\text{目标}} \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \geq \sum_{k=1}^n \mu^*(E_k)$$

由外测度的次可加性  $\mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k)$

因为,  $\bigcup_{k=1}^n E_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ , 故  $\sum_{k=1}^n \mu^*(E_k) = \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) \leq \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)$  故  $\mu^*$  为  $\mathcal{A}$  上的测度.

6. 设  $\mu^*$  为  $\mathcal{P}(X)$  上的外测度,  $\mathcal{A}$  是由  $\mathcal{C}$  外测度法所得的全体  $\mu^*$  可测集, 证明: 对于任一  $E \in \mathcal{P}(X)$ , 若  $\mu^*(E) = 0$ , 则  $E \in \mathcal{A}^*$ .

证明  $E$  是  $\mu^*$  可测集.  $\forall T \in \mathcal{P}(X)$ , 若  $\mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c)$ ,  $T \cap E \subset E$ ,

$\mu^*(T \cap E) \leq \mu^*(E) = 0$ .  $T \cap E^c \subset T$ , 故  $\mu^*(T) \geq \mu^*(T \cap E^c) = \mu^*(T \cap E^c) + \mu^*(T \cap E)$

$\mu^*(T) \leq \mu^*(T \cap E^c) + \mu^*(T \cap E)$  总成立,  $T = (T \cap E) \cup (T \cap E^c)$

9. 设  $\mathcal{A}$  为集合  $X$  上的代数,  $\mu$  为  $\mathcal{A}$  上的  $\sigma$  有限测度,  $\mu^*$  是由  $\mu$  导出的  $\mathcal{P}(X)$  上的外测度,  $E \subset X$  且  $\mu^*(E) > 0$ . 证明: 对于任一  $\delta \in (0, 1)$ , 存在  $A \in \mathcal{A}$ , 使得  $\delta \cdot \mu(A) < \mu^*(A \cap E)$ .

证明: 若  $\mu^*(A \cap E) = \mu(A)$ , 则结论显然成立. 由定理 "3.3.4--

-- $\mathcal{A}$  是集合  $X$  上的代数,  $\mu$  是  $\mathcal{A}$  上的有限或  $\sigma$  有限测度,

$\mathcal{A}^* = \{E \in \mathcal{P}(X) \mid \forall T \in \mathcal{P}(X) \text{ 有 } \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c)\}$

$\forall E \in \mathcal{A}^*, \exists A, B \in \mathcal{S}(\mathcal{A}).$

$A \subset E \subset B$  且  $\mu^*(E \setminus A) = \mu^*(B \setminus E) = \mu^*(B \setminus A) = 0$ , 即  $\mu^*$  是完备测度."

此处: 若能得  $\mu^*(E \setminus A) = \mu^*(E \cap A^c) = 0$ , 则  $0 < \mu^*(E) =$

$$\mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) = [\mu^*(A \cap E) = \mu^*(A)] = \mu(A)$$

方括号中的等式成立的一个充分条件是  $A \subset E$ , 而这恰恰是定理

"3.3.4 中的结论, 而上面最后一个等号自然是因为  $A$  是  $\mu^*$  可测集.

至此证毕:  $\forall \delta \in (0, 1), \exists A \in \mathcal{A}$ , 使得  $\delta \cdot \mu(A) < \mu^*(A \cap E)$ .

10. 设  $E \subset \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}$ , 记  $x_0 + E := \{x_0 + x \mid x \in E\}$ , 证明:  $m^*(x_0 + E) = m^*(E)$ .  
(此结论即所谓Lebesgue外测度的平移不变性.)
11. 设  $x_0 \in \mathbb{R}$ , 证明:  $E \in \mathcal{L} \iff (x_0 + E) \in \mathcal{L}$ .
12. 证明: 由  $\mathbb{R}$  中的全体开集生成的  $\sigma$  代数  $\mathcal{B}$  与  $S(\mathcal{F})$
14. 证明: (1)  $\mathbb{R}$  上的  $L$  可测集全体所成之集族  $\mathcal{L}$  与  $\mathcal{P}(\mathbb{R})$  等势.
15. 证明:  $\mathbb{R}$  上的 Borel 集可测集必为  $L-S$  可测集.
16. 设  $(\mathbb{R}, \mathcal{L}_g, m_g)$  为一可测空间,  $E \subset \mathbb{R}$ , 证明:  $E \in \mathcal{L}_g$  的充要条件是下述之一成立:  
(1) 对于任一  $\varepsilon > 0$ , 存在闭集  $F$ , 使得  $F \subset E$  且  $m_g^*(E \setminus F) < \varepsilon$   
(2) 对于任一  $\varepsilon > 0$ , 存在闭集  $F$  与开集  $G$ , 使得  $F \subset E \subset G$  且  $m_g^*(G \setminus F) < \varepsilon$   
(3) 存在  $F_\delta$  型集  $F$  与  $G_\delta$  型集  $G$ , 使得  $F \subset E \subset G$  且  $m_g^*(G \setminus F) < \varepsilon$
17. 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  为测度空间 ( $\mathcal{A}$  为代数),  $\mu^*$  为由  $\mu$  导出的外测度. 又设测度空间  $(X, \mathcal{A}_1, \mu^*)$  为  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  的扩张, 记  $\mu^{**}$  为由  $\mu^*$  (作为  $\mathcal{A}_1$  上的测度) 导出的外测度, 证明:  $\mu^{**} = \mu^*$  (此处的  $\mu^*$  视作  $\mathcal{P}(X)$  上的外测度).
18. 设  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  为有限或  $\sigma$  有限测度空间, 其中  $\mathcal{A}$  为  $\sigma$  代数,  $(X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$  为由  $C$  外测度法所得的  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  的扩张. 又记  $\Omega$  为所有  $\mu$  零测集的全体子集所成之集族, 令  $\mathcal{A} \cup \Omega := \{A \cup W \mid A \in \mathcal{A}, W \in \Omega\}$ , 且在  $\mathcal{A} \cup \Omega$  上定义集合函数  $\nu: \nu(A \cup W) = \mu(A)$ . 证明:  $(X, \mathcal{A} \cup \Omega, \nu) = (X, \mathcal{A}^*, \mu^*)$ .
19. 设  $\mathcal{A}$  为集合  $X$  上的代数,  $D \subset X$ , 令  $\mathcal{A} \cap D := \{A \cap D \mid A \in \mathcal{A}\}$ . 证明:  
(1)  $\mathcal{A} \cap D$  为  $D$  上的代数 (若  $\mathcal{A}$  为  $\sigma$  代数, 则  $\mathcal{A} \cap D$  也为  $\sigma$  代数)  
(2)  $S(\mathcal{A}) \cap D = S(\mathcal{A} \cap D)$   
(3) 若  $D \in \mathcal{A}$ ,  $\mu$  为  $\mathcal{A}$  上的测度, 则  $\mu$  在  $\mathcal{A} \cap D$  上的限制  $\mu_D$  为  $\mathcal{A} \cap D$  上的测度, 若记  $\mu^*$  为由  $\mu$  导出的  $\mathcal{P}(X)$  上的外测度, 则  $\mu_D^*$  为  $\mu^*$  在  $\mathcal{P}(D)$  上的限制函数  
(4) 若  $\mu^*$  为  $\mathcal{P}(X)$  上的外测度,  $\mathcal{A}^*$  为由  $C$  外测度法得到的  $\mu^*$  可测集全体,  $D \in \mathcal{A}^*$ , 记  $\mu_D^*$  为  $\mu^*$  在  $\mathcal{P}(D)$  上的限制,  $\mathcal{A}_D^*$  为由  $C$  外测度法得到的  $\mu_D^*$  可测集全体, 则  $\mathcal{A}_D^* = \mathcal{A}^* \cap D$ .
20. 设  $\mathcal{A}$  是  $X$  上的代数,  $\mu$  为  $\mathcal{A}$  上的  $\sigma$  有限测度, 则在  $S(\mathcal{A})$  上存在且只存在一个测度  $\mu^*$  使得  $(X, S(\mathcal{A}), \mu^*)$  是  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  的扩张.